

PCT/JP03/12972

09.10.03

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

REC'D 31 OCT 2003

WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2002年11月 7日

出願番号
Application Number: 特願2002-324445
[ST. 10/C]: [JP 2002-324445]

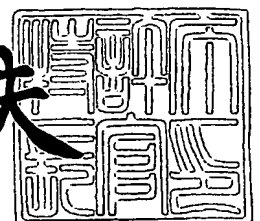
出願人
Applicant(s): 三井金属鉱業株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 8月22日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 P02636-010

【提出日】 平成14年11月 7日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区大崎 1 丁目 1 1 番 1 号 三井金属鉱業株式会社 マイクロサーキット事業部内

【氏名】 川 崎 秀 一

【特許出願人】

【識別番号】 000006183

【氏名又は名称】 三井金属鉱業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100081994

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴 木 俊一郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100103218

【弁理士】

【氏名又は名称】 牧 村 浩 次

【選任した代理人】

【識別番号】 100107043

【弁理士】

【氏名又は名称】 高 畑 ちより

【選任した代理人】

【識別番号】 100110917

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴 木 亨

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014535

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9807693

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電子部品実装用フィルムキャリアテープ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 長尺の絶縁フィルムの表面に導電性金属からなる多数の配線パターンが形成されてなる電子部品実装用フィルムキャリアテープにおいて、

該それぞれの配線パターンが、接続端子部分を除いて、それぞれ独立に、ソルダーレジスト層により被覆されており、かつそれぞれの配線パターン表面に形成されたソルダーレジスト層が、複数個に分割および／または分画されていることを特徴とする電子部品実装用フィルムキャリアテープ。

【請求項 2】 長尺の絶縁フィルムの表面に導電性金属からなる多数の配線パターンが形成され、かつ該配線パターンが該長尺の絶縁フィルムの幅方向に少なくとも 2 個併設されてなる電子部品実装用フィルムキャリアテープにおいて、

該それぞれの配線パターンが、接続端子部分を除いて、それぞれ独立に、ソルダーレジスト層により被覆されており、かつそれぞれの配線パターン表面に形成されたソルダーレジスト層が、複数個に分割および／または分画されていることを特徴とする電子部品実装用フィルムキャリアテープ。

【請求項 3】 前記それぞれの配線パターン表面に、ソルダーレジスト層が 2 ～ 16 に分割および／または分画されて形成されていることを特徴とする請求項第 1 項または第 2 項記載の電子部品実装用フィルムキャリアテープ。

【請求項 4】 上記一のフィルムキャリアにおいて、分割あるいは分画されたソルダーレジスト層と、該分割あるいは分画されたソルダーレジスト層の区画に隣接するソルダーレジスト層の区画との間隙が $20\ \mu\text{m}$ ～ $50\ \text{mm}$ の範囲内にあることを特徴とする請求項第 1 項または第 2 項記載の電子部品実装用フィルムキャリアテープ。

【請求項 5】 前記長尺の絶縁フィルムの厚さが $75\ \mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする請求項第 1 項または第 2 項記載の電子部品実装用フィルムキャリアテープ。

【請求項 6】 前記 1 個のフィルムキャリアの占有面積と該フィルムキャリアテープに実装される電子部品との面積が略同一であることを特徴とする請求項

第1項または第2項記載の電子部品実装用フィルムキャリアテープ。

【請求項7】 前記フィルムキャリアの電子部品が実装される側と反対の表面に外部と電氣的に接触するための金属球を配置可能に形成されていることを特徴とする請求項第1項または第2項記載の電子部品実装用フィルムキャリアテープ。

【請求項8】 前記配線パターンの表面に塗設されたソルダーレジスト層の硬化後の配線パターン上における区画部分以外の平均厚さが3～50 μm の範囲内にあることを特徴とする請求項第1項または第2項記載の電子部品実装用フィルムキャリアテープ。

【請求項9】 前記ソルダーレジスト層が、接続端子部分を除いて配線パターン領域部の20%以上に形成されていることを特徴とする請求項第1項または第2項記載の電子部品実装用フィルムキャリアテープ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、反り変形の低減された電子部品実装用フィルムキャリアテープに関する。さらに詳しくは本発明は、COF (Chip On Film)、CSP (Chip Size Package)、BGA(Ball Grid Array)のようにフィルムキャリアのサイズが実装する電子部品と概略同一であり、かつ長尺の絶縁フィルムからなるテープの幅方向に2つ以上のフィルムキャリアが並んで製造される電子部品実装用フィルムキャリアテープであって、それぞれのフィルムキャリアにおいて反り変形が著しく低減された電子部品実装用フィルムキャリアテープに関する。

【0002】

【発明の技術的背景】

集積回路などの電子部品を電子機器に搭載するために電子部品実装用フィルムキャリアテープが使用されている。この電子部品実装用フィルムキャリアテープは、長尺の絶縁フィルムの表面に導電性金属からなる配線パターンを形成し、このうち多くの電子部品実装用フィルムキャリアテープは、この配線パターンの表面に、端子部分を残して、ソルダーレジスト層を形成することにより製造されて

いる。このような電子部品実装用フィルムキャリアテープにおいてソルダーレジスト層を形成する樹脂としては、エポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂が使用されている。

【0 0 0 3】

ソルダーレジスト層を形成しない電子部品実装用フィルムキャリアテープにおいては大きな反り変形は見られないが、ソルダーレジスト層を形成する熱硬化性樹脂は、加熱して硬化させる際にわずかに硬化収縮するという特性を有しており、このようなソルダーレジスト層を形成する熱硬化性樹脂の硬化収縮に電子部品実装用フィルムキャリアテープには幅方向、長手方向に反り変形が生ずる。

【0 0 0 4】

このような長尺のフィルムキャリアテープの幅方向、長手方向に生じた反り変形は、たとえば加熱下に多数のロール間をフィルムキャリアを通過させる方法、発生したそり変形とは逆方向にフィルムキャリアテープを反らせながら（逆反りを与えながら）加熱する方法などにより、是正することができる。このような反り取り方法は、絶縁フィルムからなるテープの幅方向に1つの配線パターンが形成されたフィルムキャリアテープの反り取り方法として特に有効である。

【0 0 0 5】

ところで最近の電子部品の実装技術においては、COF (Chip On Film)、CSP (Chip Size Package) あるいはBGA(Ball Grid Array)などのように実装する電子部品とフィルムキャリアとが略同一の面積であるフィルムキャリアが使用されることが多くなってきている。このようなフィルムキャリアは、占有面積が小さいために、絶縁フィルムからなるテープの幅方向に複数個（例えば2個あるいは4個）並べて製造することができる。このようなCSP、COF、BGAなどでは、それぞれのフィルムキャリアにソルダーレジスト層が形成されるため、ソルダーレジスト層が形成されたそれぞれのフィルムキャリアが反っており幅方向に複数のフィルムキャリアが形成されたテープに逆反りをかけたとしても、幅方向に隣接するフィルムキャリアの境界部分でテープが曲がってしまい、湾曲変形したフィルムキャリア部分にそれぞれ有効に逆反りをかけることができない。このためCSP、BGAのようにテープの幅方向に複数のフィルムキャリアを形成する電子部品実装用

フィルムキャリアテープでは、それぞれのフィルムキャリアに生じた反り変形を是正する有効な反り取り方法が存在しないのが実情である。

【 0 0 0 6 】

【特許文献 1】

特願2001-249499号明細書

【 0 0 0 7 】

【発明の目的】

本発明は、テープの幅方向に複数のフィルムキャリアが形成された電子部品実装用フィルムキャリアテープにおけるそれぞれのフィルムキャリアの反り変形を低減した電子部品実装用フィルムキャリアテープを提供することを目的としている。

【 0 0 0 8 】

【発明の概要】

本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープは、長尺の絶縁フィルムの表面に導電性金属からなる多数の配線パターンが形成されてなる電子部品実装用フィルムキャリアテープにおいて、

該それぞれの配線パターンが、接続端子部分を除いて、それぞれ独立に、ソルダーレジスト層により被覆されており、かつそれぞれの配線パターン表面に形成されたソルダーレジスト層が、複数個に分割および／または分画されていることを特徴としている。

【 0 0 0 9 】

また、本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープは、長尺の絶縁フィルムの表面に導電性金属からなる多数の配線パターンが形成され、かつ該配線パターンが該長尺の絶縁フィルムの幅方向に少なくとも 2 個併設されてなる電子部品実装用フィルムキャリアテープにおいて、

該それぞれの配線パターンが、接続端子部分を除いて、それぞれ独立に、ソルダーレジスト層により被覆されており、かつそれぞれの配線パターン表面に形成されたソルダーレジスト層が、複数個に分割および／または分画されていることを特徴としている。

【0010】

本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープでは、ソルダーレジストを分割して塗布しており、分割されたそれぞれのソルダーレジスト層における硬化収縮による応力が小さいために、そのフィルムキャリアにおける変形を小さくすることができる。

【0011】

【発明の具体的説明】

次に本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープについて図面を参照しながら具体的に説明する。

図1は、本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープの一例を示す平面図であり、図2は、図1におけるA-A'断面図である。

【0012】

図1および図2に示すように、本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープ10は、長尺の絶縁フィルム11の表面に多数のフィルムキャリア12が形成されてなる。

この長尺の絶縁フィルム11は、エッチングする際に酸などと接触することから、こうした薬品に侵されない耐薬品性およびボンディングする際の加熱によっても変質しないような耐熱性を有している。この絶縁フィルム11を形成する素材の例としては、ポリエステル、ポリアミドおよびポリイミドなどを挙げることができる。特に本発明では、ポリイミドからなるフィルムを用いることが好ましい。このようなポリイミドは、他の樹脂と比較して、卓越した耐熱性を有すると共に、耐薬品性にも優れている。

【0013】

このポリイミド樹脂の例としては、ピロメリット酸2無水物と芳香族ジアミンとから合成される全芳香族ポリイミド、ビフェニルテトラカルボン酸2無水物と芳香族ジアミンとから合成されるビフェニル骨格を有する全芳香族ポリイミドを挙げることができる。特に本発明ではビフェニル骨格を有する全芳香族ポリイミド（例；商品名：ユーピレックスS、宇部興産（株）製）が好ましく使用される。ビフェニル骨格を有する全芳香族ポリイミドは、他の全芳香族ポリイミドより

も吸水率が低い。本発明で使用可能な絶縁フィルムの厚さに特に制限はないが、厚さが $75\ \mu\text{m}$ 以下の絶縁フィルムは自己形態保持力が低くなり、変形が生じやすいので、本発明は絶縁フィルムの厚さ（平均厚さ）が $75\ \mu\text{m}$ 以下、好ましくは $50\sim12.5\ \mu\text{m}$ の範囲内にある絶縁フィルムを用いた薄型のフィルムキャリアを製造する際に有用性が高い。

【0014】

このような長尺の絶縁フィルム 11 の幅方向の縁部には、この絶縁フィルム 11 を搬送し、また位置決めを行うためにスプロケットホール 14 が多数形成されている。また、この絶縁フィルム 11 には、さらに位置決めホール、デバイスホール、外部端子となるハンダボールを配置するハンダボール穴、電子部品との接続を確保するためのスリットなどが形成されていてもよい。これらは、パンチング工程、レーザー光を用いた穿孔工程により形成することができる。

【0015】

このようにして必要な透穴を形成した絶縁フィルムに、配線パターン 15 を形成する。この配線パターン 15 は、たとえば、上記のような絶縁フィルム 11 の表面に導電性金属箔を配置し、この導電性金属箔の表面に感光性樹脂を塗布し、こうして形成された感光性樹脂層に所望のパターンを用いて露光現像して感光性樹脂からなるパターンを形成し、このパターンをマスキング材として使用して導電性金属箔を選択的にエッチングすることにより形成することができる。ここで使用する導電性金属の例としては、アルミニウム箔および銅箔を挙げることができる。このような導電性金属箔としては、通常は $3\sim35\ \mu\text{m}$ 、好ましくは $9\sim25\ \mu\text{m}$ の範囲内にある金属箔を使用することができる。また、導電性金属の核を絶縁フィルム表面に設けて、その核に導電性金属を析出させてもよい。

本発明で使用する導電性金属箔としては銅箔を使用することが好ましく、ここで使用可能な銅箔には、電解銅箔と圧延銅箔とがあるが、エッチング特性、操作性などを考慮すると電解銅箔を使用することが好ましい。

【0016】

本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープにおいて、上記導電性金属から形成された配線パターンによって形成されるフィルムキャリア 12 は絶縁フィ

フィルムからなるテープの幅方向に複数個形成されており、図 1 には、フィルムキャリア 1 2 がテープの幅方向に 2 個併存された態様が示されている。

本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープにおいては、上記のようなフィルムキャリア 1 2 は、テープの幅方向に、それぞれ独立して複数形成されている。たとえば、有効幅 3 5 mm の絶縁フィルム 1 1 には 1 辺が例えば 1 4 mm のフィルムキャリアを 2 個幅方向に並べて形成することができ、また、有効幅 7 0 mm の絶縁フィルム 1 1 には、1 辺が例えば 1 4 mm のフィルムキャリアを 4 個幅方向に並べて形成することができる。

【 0 0 1 7 】

電子部品実装用フィルムキャリアテープ 1 0 に形成されているフィルムキャリアが CSP あるいは BGA の場合には、絶縁フィルム 1 1 の配線パターン 1 5 が形成されている面には、電子部品との接続を確保する端子部分 1 6 を残して、形成された配線パターンの表面に溶剤レジストインクを塗布して溶剤レジスト層 2 0 を形成をする。ここで塗布する溶剤レジスト層 2 0 を形成する樹脂は、通常は熱硬化性樹脂を有機溶媒に溶解もしくは分散させた塗布液であり、このような溶剤レジストインクを塗布した後、加熱することにより溶剤レジスト層 2 0 を形成する。そして、この溶剤レジストインクが硬化して溶剤レジスト層 2 0 を形成する際には溶剤レジスト層を形成する樹脂は僅かに硬化収縮するため、この溶剤レジストインクが塗布された部分は溶剤レジスト層 2 0 を内側にして反り変形が生ずる。

【 0 0 1 8 】

なお、溶剤レジスト層の形成が不要なタイプの電子部品実装用フィルムキャリアテープもある。

このようにテープの幅方向にフィルムキャリア 1 2 が複数並んで形成されている場合、このテープに逆反りをかけてもフィルムキャリア 1 2 の間でテープが折れ曲がるだけで、反り変形が生じているフィルムキャリア 1 2 の部分にはほとんど逆反りがかからない。したがって、個々のフィルムキャリア 1 2 についてみると、ほとんど反り変形は是正されない。

【 0 0 1 9 】

したがって、上記のようなテープの幅方向に複数のフィルムキャリア 12 を並べて形成する場合には、それぞれのフィルムキャリア 12 自体に反り変形が発生しないようにするのが効率的である。

反り変形が生ずる原因は、絶縁フィルム、導電性金属などの材料の膨張係数の差や、前述のようにソルダーレジストの硬化収縮であり、この硬化収縮により生ずる内部応力が絶縁フィルムなどの自己形態保持性よりも恒常的に高くなったときに、ソルダーレジスト層に内在する応力がフィルムキャリアの反り変形として表在化するのである。そして、ソルダーレジスト層 20 の形成面積が大きくなると、大面積のソルダーレジスト層 20 中における内部応力が相互に連帯して大きな内部応力となりやすい。しかしながら、このような大きな内部応力が発生しているソルダーレジスト層 20 においても、部分的にみると、その内部応力はそれほど大きいものではない。

【0020】

そこで、本発明では従来一体に塗布されて形成されて全体が一体化していたソルダーレジスト層 20 をいくつかに分割あるいは分画して塗布形成し、それぞれの分割あるいは分画された区画における応力のできるだけ小さくし、この区画されたソルダーレジスト層 20 の部分にある絶縁フィルム 11 の自己形態支持力と拮抗する程度以下に抑えて区画されたソルダーレジスト層 20 形成部における反り変形を最小限に抑えているのである。

【0021】

すなわち、本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープ 10 では、図 1 ～ 3 に示すようにソルダーレジスト層 20 を、A 区画 20a、B 区画 20b、C 区画 20c、D 区画 20d のように複数の区画に分割してソルダーレジストを塗布・形成する。

本発明においてソルダーレジスト層 20 を形成する樹脂は、硬化性樹脂であり、例えば、例えば、エポキシ樹脂、ウレタン変性エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂前駆体などの熱硬化性樹脂が好ましく使用される。このような熱硬化性樹脂は、溶媒中に溶解もしくは分散されており、スクリーンマスクを用いてスキージによる塗布が可能なように、通常は 10 ～ 40 Pa·s、好ましくは

20～30 Pa・s の範囲内の粘度に調整されている。

【0022】

図1～3においては、ソルダーレジスト層20を形成する領域は、A区画20a、B区画20b、C区画20c、D区画20dを併せた領域であるが、従来はこれらの領域を一体としてソルダーレジストを塗布していた。しかしながら、このように広範囲にソルダーレジストを塗布し、硬化させると、樹脂が硬化する際に硬化収縮し、個々のフィルムキャリア12に、図4に示すようにソルダーレジスト層20を内側にした反り変形が生ずる。

【0023】

本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープでは、上記のようなソルダーレジストを塗布すべき領域を複数に分割して、ソルダーレジストを塗布する。すなわち、図1および3において、ソルダーレジストを塗布すべき領域は、A区画20a、B区画20b、C区画20cおよびD区画20dを併せた領域であるが、図1および図3に示す例では、この領域を4分割してそれぞれの区画を隣接する区画から独立させてソルダーレジストを塗布し、硬化させて4区画に分割されたソルダーレジスト層20を形成している。なお、フィルムキャリアの縦、横サイズが5mm未満の場合には問題となる程のそり変形は生じない場合が多いので、本発明はフィルムキャリアの縦・横サイズが5mm以上であるフィルムキャリアにおいてソルダーレジストを分割形成することが好ましい。

このようにソルダーレジスト層を分割することにより、それぞれの区画内にはソルダーレジストの硬化収縮による応力は発生するが、その応力は小さく、絶縁フィルムおよびその上に形成されている配線パターンなどに内在する応力と拮抗させることにより、そのフィルムキャリア内における変形を最小限に留めることができる。

【0024】

このような効果は、幅方向に1個のフィルムキャリア12が形成されている場合であっても同様に奏される。

このようなソルダーレジスト層20はフィルムキャリアのサイズ、絶縁フィルム、ソルダーレジスト、その他の材料の物性値にもよるが、2～16分割すること

が好ましく、さらに2～8分割することが特に好ましい。このようにソルダーレジスト層20を分割することにより、それぞれの区画におけるソルダーレジストの硬化による収縮応力が小さくなり、フィルムキャリア全体の変形も小さくなる。なお、分割後のソルダーレジストのサイズは、絶縁フィルム、ソルダーレジストなどの物性値が複雑に絡み合っているので、1辺のサイズを必ずしも5mm未満にする必要はない。

【0025】

本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープ10においてはソルダーレジスト層20を分割および／または分画する各区画の形状および相対的な大きさに特に制限はないが、ソルダーレジストが塗布される領域をできるだけ均等に分割できるようにすることが好ましい。それぞれの区画に生ずる応力を均一化することにより、フィルムキャリア全体の変形がより小さくなる。すなわち、それぞれの区画の面積を均等にすること共に、それぞれの区画の形態は略同一とすることが好ましい。本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープでは、区画されたソルダーレジストの各区画の一辺の長さを2～20mm程度、好ましくは2.5～7.5mm程度にすることが望ましい。

本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープにおいて、ソルダーレジスト層を分割および／または分画して形成するフィルムキャリアは、上述のようなCSPあるいはBGAなどに限定されるものではなく一般的なTABテープにも適用できる。例えば、図5(a)および(b)に示すように、形成された配線パターン(端子部分を除く)の30%以上の領域にソルダーレジスト層を形成する電子部品実装用フィルムキャリアテープに適用することができる。図5(a)にはデバイスホールのある絶縁フィルム11の表面に形成された配線パターン15にソルダーレジスト層を12分割して形成した例が示されている。なお、図5(a)に記載された配線パターンは一例であり、本発明における配線パターンを限定するものではない。また、図5(b)には、ソルダーレジスト層20を二分割した例が示されており、図5(b)において、絶縁フィルム11の表面には配線パターンが形成されている図5(b)では配線パターンは省略されている。例えば、図5(a), (b)に示すように、接続端子部分を除く配線パターン領域の30%以上にソルダーレジスト層

を形成する電子部品実装用フィルムキャリアテープにおいて有用である。

【0026】

また、図6(a),(b)に示すように、上記のように分割された区画の間の距離 (W) は、隣接する区画内部に発生する応力が伝達されないように適宜設定することができるが、通常は $20\mu\text{m} \sim 50\text{mm}$ 、好ましくは $20\mu\text{m} \sim 3\text{mm}$ の範囲内の値に設定する。上記のように区画間の距離を設定することにより、各区画内部の応力が隣接する区画に伝達することがなく、また各区画間にある配線パターンの保護にも特に問題は発生しない。また、それぞれの区画は、その形状が近似するように形成することが望ましい。区画の形状が近似することにより、それぞれの区画において発生する内部応力を均一化するために、フィルムキャリア全体の変形が小さくなる。

【0027】

上記のように分割および／または分画されたソルダーレジスト層の厚さ (h_0) は、従来のソルダーレジスト層の厚さと同様であり、硬化後の平均厚さは配線パターンの上面において通常は $3 \sim 50\mu\text{m}$ 、好ましくは $5 \sim 40\mu\text{m}$ の範囲内にある。また、本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープにおいて、ソルダーレジスト層20は、図6(a)に示すように分割されており、隣接する区画との間に上記のようなソルダーレジスト層が形成されていない部分を有するが、それぞれの区画に生じた内部応力が隣接する区画に伝達しなければよく、例えば図6(b)に示すように区画されたソルダーレジスト層20が少なくとも一部で隣接するソルダーレジスト層の区画と連結され分画されていてもよい。この場合、区画と区画との間のソルダーレジスト層の厚さ (h_1) は、ソルダーレジスト層の通常の厚さ (h_0) の1/2以下であり、 h_1 は0であってもよい。

【0028】

こうした区画されたソルダーレジスト層20を形成には、従来のスクリーンに区画に対応するようにマスキングを形成して樹脂を塗布すればよい。また、近時採用され始めている貼着タイプのソルダーレジストの場合には、間隙を形成してソルダーレジストを貼着すればよい。さらに、感光性樹脂を用いたソルダーレジストの場合には、樹脂を塗布した後、ソルダーレジスト層が分割および／または

分画されるように露光・現像すればよい。また、区画間の少なくとも一部が連結されるように分画されたソルダーレジスト層はソルダーレジスト塗布液の塗布の際に用いるスクリーンマスクの線幅を調整することにより形成することができる。

【0029】

上記のようにしてソルダーレジスト層を形成した後、ソルダーレジスト層20から露出した端子部分（リード、ボンディングパッド、その他）16の表面をメッキ処理する。メッキ処理には、錫メッキ、ニッケルメッキ、ニッケル-金の多層メッキ、ニッケル-パラジウム-金の多層メッキ、ハンダメッキ、錫-ビスマスメッキなどがある。なお、分割されたソルダーレジスト層の間にある配線パターン15の表面には上記のメッキ層が形成されている。

【0030】

なお、このメッキ処理は、ソルダーレジスト層を形成する前に行ってもよい。

上記のようにして製造された本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープは通常の方法により使用することができる。例えば、分割して形成されたソルダーレジスト層上に接着剤などを用いて電子部品（図示なし）を配置し、この電子部品に形成されたバンプ電極と接続端子16との間に電氣的接続を形成することにより、電子部品を実装することができる。この電氣的接続の形成には、例えば金線のような導電性金属線などを用いることができる。なお、本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープにおいて、実装する電子部品とキャリアテープとは略同等の占有面積を有しているが、本発明はこのようなフィルムキャリアテープに限定されるものではない。

【0031】

本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープに形成されている接続端子16は、配線パターン15を介してハンダボールと接続している。

上記のように本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープは、ソルダーレジスト層が分割されているので、ソルダーレジストの硬化の際の硬化収縮に起因するフィルムキャリアの反り変形を低減することができる。

【0032】

本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープにおけるフィルムキャリアの変形は、次のようにして測定する。図4(a)に示すように、スプロケットホールを用いて移動させるフィルムキャリアテープのスプロケットホールが形成されている部分を基準点として、製造されたフィルムキャリアテープにおける、一つのフィルムキャリアについて図3に示す測定ポイント①～⑤の基準点に対する高さを測定する。このような得られた値からこのフィルムキャリアテープが図4に示されているように変形していることを考慮して、計算により測定しようとするフィルムキャリア（ユニット）の①'（⑤'）、②'（④'）の値を求める。①' = ⑤' = (①+⑤) / 2 を求め、同様に②' = ④' = (②+④) / 2 を求める。そして、本発明におけるユニット反りは、①' - ③ または ②' - ③ の値のうち大きいほうが本発明における反り変形である。

【0033】

上記のようにして溶剤レジスト層を分割あるいは分画することにより、フィルムキャリアの反り変形は、分割しない溶剤レジスト層を有するフィルムキャリアの反り変形の50%以下になる。

上記のように本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープでは、溶剤レジスト層を分割あるいは分画して形成することにより、フィルムキャリアの反り変形が低減され、信頼性の高い電子部品実装用フィルムキャリアテープが得られる。

【0034】

【発明の効果】

本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープは、溶剤レジスト層が複数に分割あるいは分画されているために、溶剤レジストインクが硬化する際の収縮に伴う応力が分散される。このため本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープでは、溶剤レジスト層の硬化収縮によるフィルムキャリアの反り変形は著しく低減され、電子部品の実装精度が確実に向上する。

【0035】

特に本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープは、CSP、COF、BGAなどとして特に有用性が高い。

【0036】

【実施例】

次に本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープについて、反りの発生しやすい、接続端子以外の配線パターン全面にソルダーレジストを形成する場合に對しての実施例を示して説明するが、本発明はこれらによって限定されるものではない。

【0037】

【実施例1】

平均厚さ50 μ m、幅48mmのポリイミドフィルム（宇部興産（株）製、商品名：ユープレックスS）にスプロケットホールおよびハンダボールを配置するためのハンダボール穴をパンチングにより穿設した。このポリイミドフィルムには、図1に示すように、一辺が17mmのフィルムキャリアが二列形成できるようにハンダボール穴を穿設した。

【0038】

次いで、このポリイミドフィルムに平均厚さ25 μ mの電解銅箔を貼着し、この電解銅箔上に感光性樹脂を塗布し、露光・現像した。こうして現像された感光性樹脂からなるパターンをマスキング材として、電解銅箔をエッチングすることにより銅からなる配線パターンを形成した。

このようにして形成された配線パターンの表面にソルダーレジストインクを塗布して加熱硬化させることによりソルダーレジスト層（硬化後の平均厚さ：10 μ m）を形成した。ここで形成されたソルダーレジスト層は、スクリーンにマスクと形成することにより、図1に示すように、4分割されており、各区画の間には200 μ mの幅でソルダーレジストが塗布されていない部分（区画部分）が存在する。

【0039】

こうして4分割されたソルダーレジスト層を形成した後、ソルダーレジスト層により被覆されていない接続端子およびソルダーレジスト層の区画部をニッケルメッキ後、金メッキ処理し、さらにフィルムキャリアテープ全体に常法に従って反り取りを行った。

得られた電子部品実装用フィルムキャリアテープ長さ方向の中心部分に近い部分に形成されたフィルムキャリアを無作為に連続6列12個選択して、これらのフィルムキャリアについて反り変形を測定した。

【0040】

結果を表1に示す。なお、表1において上段、下段と記載したのは、このフィルムキャリアテープを図1に示すように配置した際に上側になるフィルムキャリアと下側になるフィルムキャリアとを区別するためのものであり、本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープの製造工程におけるテープの向きとは無関係である。

【0041】

【表1】

表 1

	第1ピース	第2ピース	第3ピース	第4ピース	第5ピース	第6ピース	平均値
上段	0.35mm	-0.005mm	0.015mm	0.023mm	0.150mm	0.071mm	0.035mm
下段	0.012mm	0.051mm	-0.019mm	-0.016mm	0.017mm	0.180mm	

【0042】

【比較例1】

実施例1において、ソルダーレジスト層を分割しなかった以外は同様にして電子部品実装用フィルムキャリアテープを製造した。

得られた電子部品実装用フィルムキャリアテープについて、実施例と同様にして無作為に連続6列12個のフィルムキャリアを選択して、これらのフィルムキャリアの反り変形を測定した。

【0043】

結果を表2に記載する。

【0044】

【表 2】

表 2

	第 1 ピース	第 2 ピース	第 3 ピース	第 4 ピース	第 5 ピース	第 6 ピース	平均値
上段	0.112mm	0.050mm	0.074mm	0.078mm	0.084mm	0.061mm	0.085mm
下段	0.098mm	0.074mm	0.093mm	0.092mm	0.072mm	0.089mm	

【 0 0 4 5 】

上記表 1 と表 2 とを比較すると明らかなように、ソルダーレジスト層を 4 分割することにより、フィルムキャリアの反り変形量を平均値で半分以下に低減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 図 1 は、本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープの一例を示す平面図である。

【図 2】 図 2 は、図 1 における A-A' 断面図である。

【図 3】 図 3 は、本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープを形成するひとつのフィルムキャリアを抜き出して説明する説明図である。

【図 4】 図 4 は、本発明においてフィルムキャリアの反り変形を測定する方法を示す図である。

【図 5】 図 5 は、端子部を除く配線パターンの 2 0 % 以上にソルダーレジスト層が形成された電子部品実装用フィルムキャリアテープの例を示す図である。

【図 6】 図 6 は、ソルダーレジスト層の区画部の断面の例を示す図である。

【符号の説明】

- 1 0 … 電子部品実装用フィルムキャリアテープ
- 1 1 … 絶縁フィルム
- 1 2 … フィルムキャリア
- 1 4 … スプロケットホール
- 1 5 … 配線パターン
- 1 6 … 接続端子
- 1 7 … ハンダボール

2 0 … ソルダ－レジスト層

2 0 a … A 区画

2 0 b … B 区画

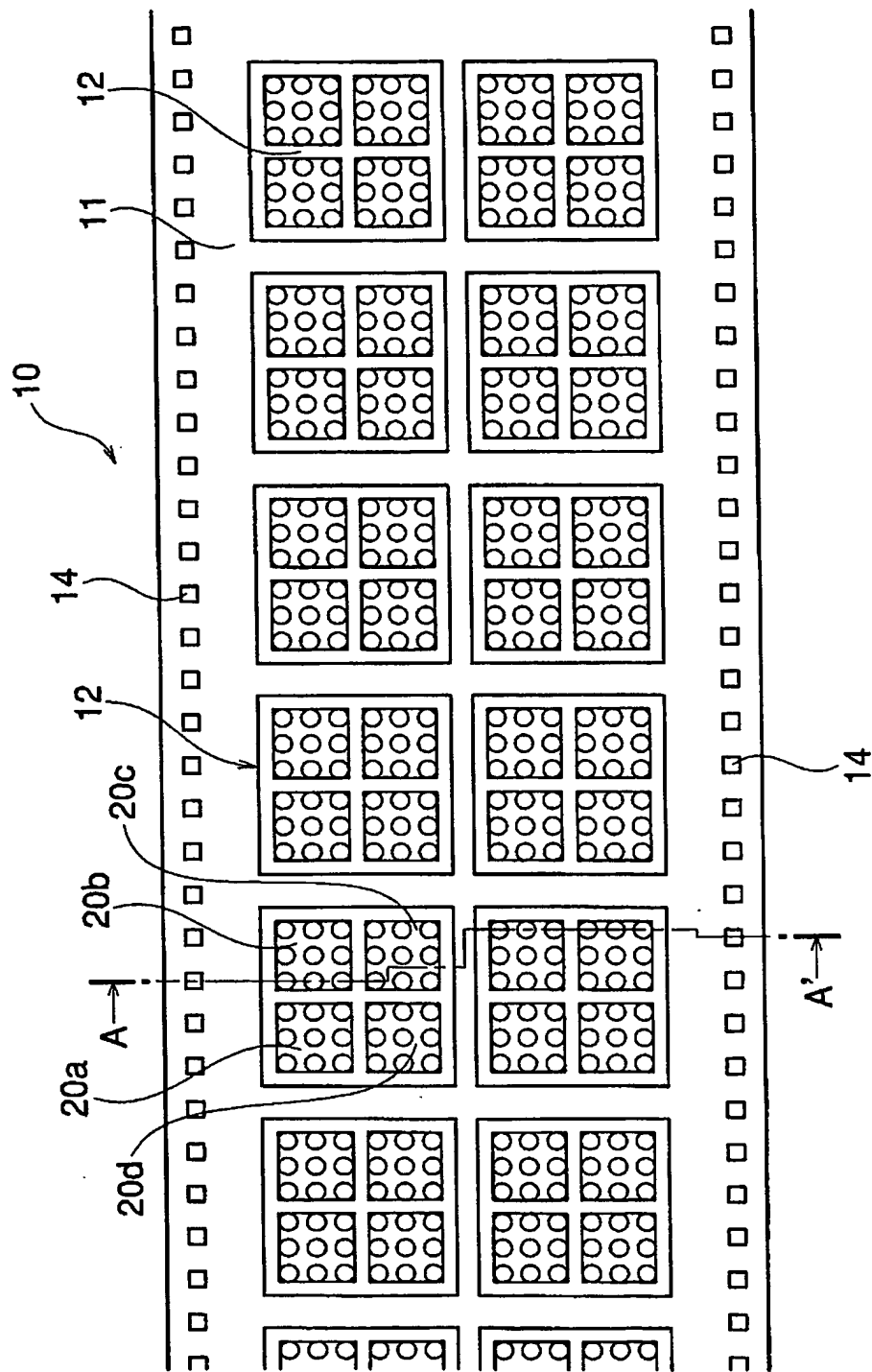
2 0 c … C 区画

2 0 d … D 区画

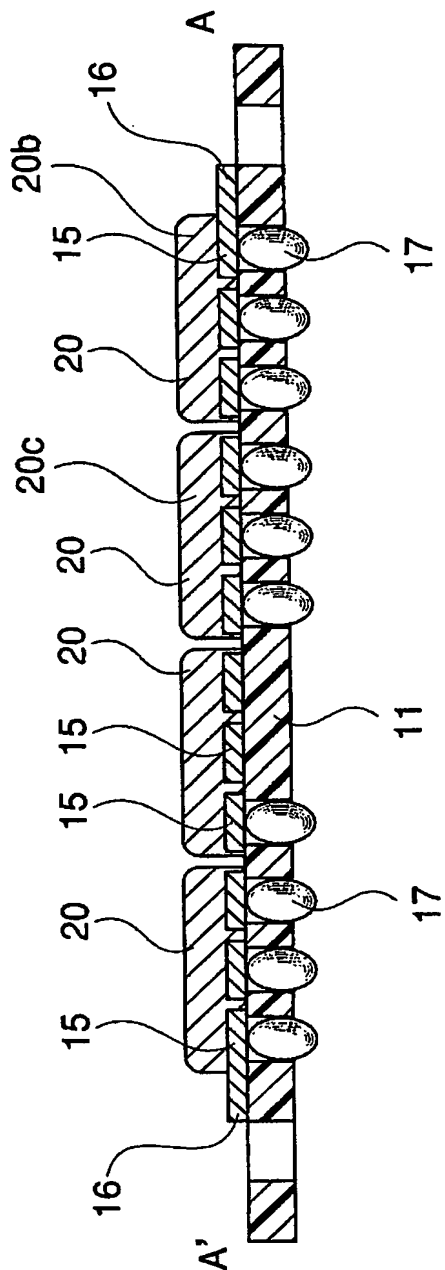
①、②、③、④、⑤ … 測定点

【書類名】 図面

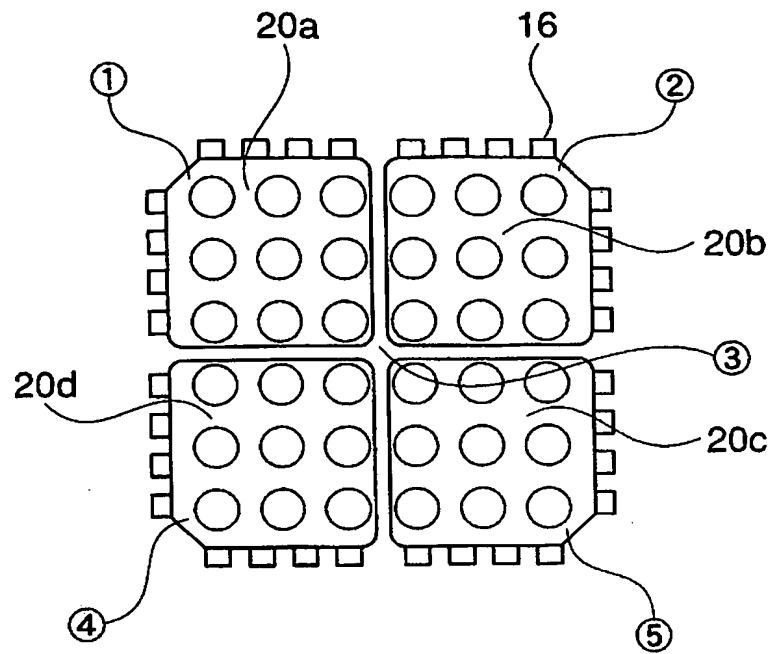
【図 1】



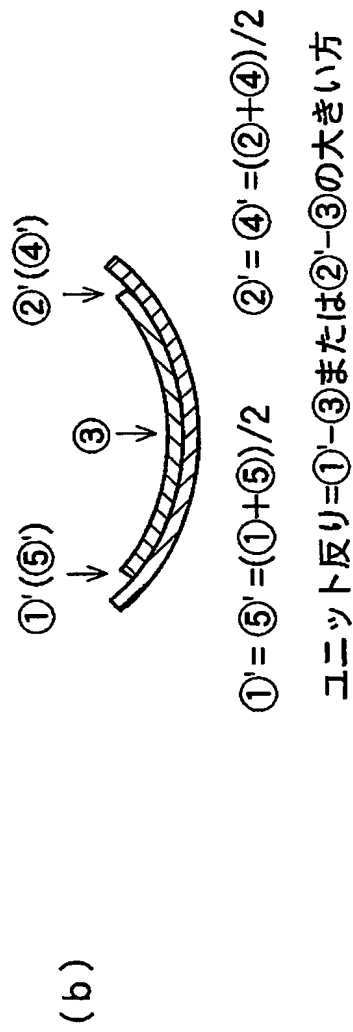
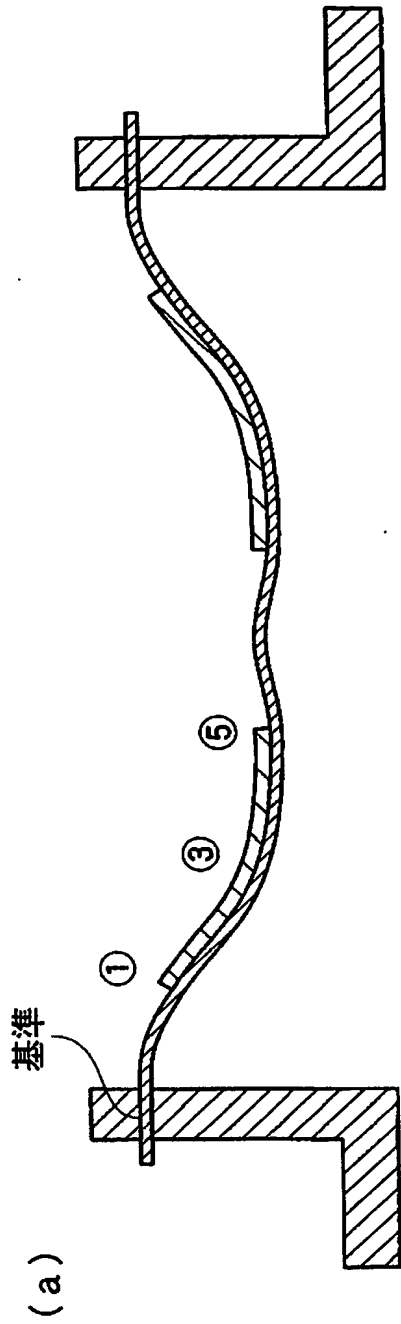
【図 2】



【図 3】

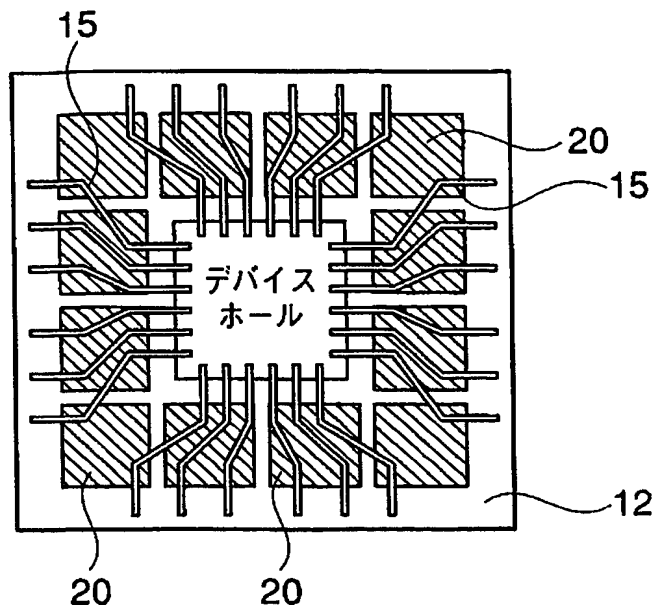


【図 4】

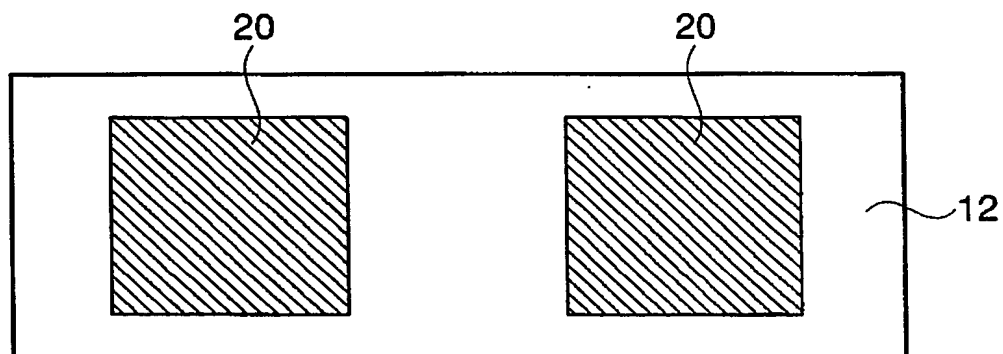


【図 5】

(a)

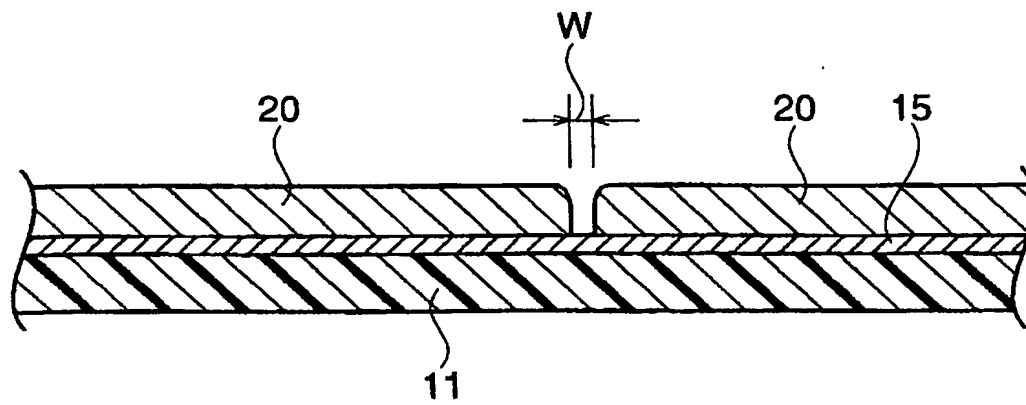


(b)

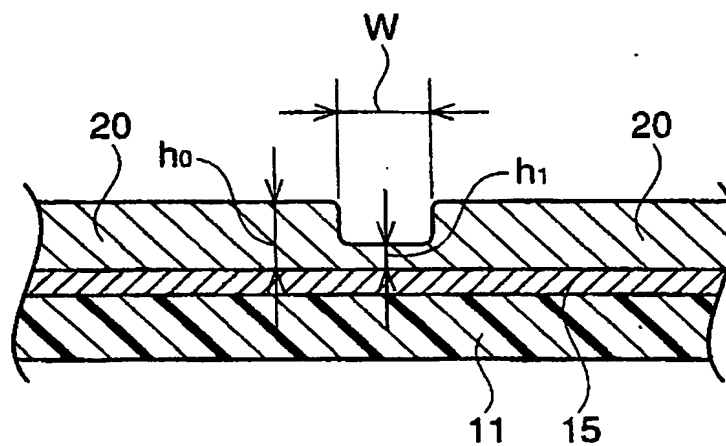


【図 6】

(a)



(b)



【書類名】 要約書

【要約】

【解決手段】 本発明の電子部品実装用フィルムキャリアテープは、長尺の絶縁フィルムの表面に導電性金属からなる多数の配線パターンが形成されてなる電子部品実装用フィルムキャリアテープにおいて、該それぞれの配線パターンが、接続端子部分を除いて、それぞれ独立に、ソルダーレジスト層により被覆されており、かつそれぞれの配線パターン表面に形成されたソルダーレジスト層が、複数個に分割されていることを特徴としている。

【効果】 本発明によれば、CSP、COF、BGAのような幅方向に多数取りされる電子部品実装用フィルムキャリアテープにおいてそれぞれのフィルムキャリアに生ずる反り変形を低減することができる。

【選択図】 図1

特願 2 0 0 2 - 3 2 4 4 4 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 6 1 8 3]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都中央区日本橋室町 2 丁目 1 番 1 号

氏 名

三井金属鉱業株式会社

2. 変更年月日

1 9 9 9 年 1 月 1 2 日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都品川区大崎 1 丁目 1 1 番 1 号

氏 名

三井金属鉱業株式会社